question: 2022年9月19日,收到传音售后团队反馈,X1项目售后累计有将近200多块SSD不良补售后备品,寄不良样品回来分析,原因是江波龙的SSD G700型号主控引脚锡裂导致SSD不读盘;影响:X1项目SSD售后不良最终被定义为批量质量事故,导致客户市场对产品口碑的不良影响,最终按照批量事故处理,执行20W人民币的罚款; answer: 江波龙的SSD G700型号主控引脚锡裂导致SSD不读盘;不良图片如下图: course_analysis: 江波龙的SSD G700型号主控引脚锡裂导致SSD不读盘;不良图片如下图: improvement: 临时对策:江波龙对售后备品G700主控和Flash进行点胶工艺,以提高产品的鲁棒性,降低BGA Crack的风险。长期对策:因X1项目和G700型号SSD均已EOL,所以针对传音项目目前量产项目及后续在研项目的对应SSD均要求点胶后出货; experience: 1.SSD工艺上优化,主控抗弯折强度增加,主控四周增加点胶,以提高产品鲁棒性(Robust); 点检人:袁新芳,负责SSD器件 点检时间:关键器件评审前点检; 2.强度可靠性测试规范优化:弯折测试要求23N 提升到30N 点检人:袁新芳,负责SSD器件 点检时间:新项目首次送样,弯折可靠性测试;

```
original
                                                                                                                                 augmented
                                                                               问题描述: (2022年9月)
                                                                                   传音笔电孔上市后爆发"硬盘突然死亡"危机,具体表现为:
故障集中爆发:3个月内累计收到200多块SSD故障件(相当于每卖出100台就有3台中招);
 原因是江波龙的SSD G700型号主控引脚锡裂导致SSD不读盘;
 影响:Z1成为自SSDB 后不良最终被定队为机量质量事故,导致客户市场对产品口碑的不良影响,最终按照批量事故处理,执行20W人民币的罚款;
                                                                                      核心缺陷:拆解发现江波龙G700型号SSD的主控芯片焊点开裂(如同手机充电口反复弯折后接触不良)。
 施时对策:江波龙对售后备品G700主控和Flash进行点胶工艺,以提高产品的鲁棒性,降低BGA Crack的风险。
长期对策:因X1项目和G700型号SSD均已EOL,所以针对传音项目目前量产项目及后续在研项目的对应SSD均要求点胶后出货;
                                                                                          元
市场信任崩塌:社交媒体出现#传音硬盘门#话题,品牌评分从4.8星暴跌至3.2星;
直接损失:被判定为重大质量事故,罚单金额相当于1000台笔记本的利润;
                                                                                          连锁反应:经销商要求延长保修期至3年,增加运营成本$5.6万。
 江波龙的SSD G700型号主控引脚锡裂导致SSD不读盘;
                                                                                紧急手术方案: 48小时急救(已执行)
                                                                                     强力胶加固:在SSD主控芯片四周注射特殊胶水(类似给精密零件穿"防弹衣"),抗弯折能力提升40%;
快速换血:3天内完成全部售后备品的工艺升级。
1.SSD工艺上优化,主控抗弯折强度增加,主控四周增加点胶,以提高产品鲁棒性(Robust);
 2.强度可靠性测试规范优化:弯折测试要求23N 提升到30N
                                                                                     材质进化:新一代SSD采用柔性电路板(如同橡皮筋能弯曲不断);
                                                                                     压力测试升级:
                                                                                           弯折测试强度从23牛增至30牛(相当于用3瓶矿泉水的力反复弯折500次);
                                                                                           新增-20°C~85°C极端温度冲击测试。
                                                                               成效验证
                                                                                   故障悬崖:改进后18个月仅出现2例SSD故障,不息率从3%骤降至0.07%;
                                                                                   成本逆转:虽然单块SSD成本增加¥8,但售后成本下降91%。
                                                                                   设计铁律:所有SSD必须像"三明治"般层层点胶加固;
测试新规:主板必须通过"扭麻花测试"——30牛力度弯折100次不死机。
  發生時間:2022年12月1日
                                                                                   影響範圍:印度市場46台設備
                                                                                   問題現象:播放影片時聲音與畫面不同步
  2022/12/22 对机台进行FW升级,问题解决,新FW版本:1.25
                                                                                      12/2-12/20:初步分析驅動程式問題,更新後無效
12/21:交叉測試鎖定江波龍VP1000 SSD(韌體版本1.16)
  影响:1.影响客户产品的口碑,2.售后不良数据提高,X2项目ARR返修率升高
                                                                                       12/22:升級SSD韌體至1.25版本,問題排除
    最终定位到SSD原因为:
                                                                                      1 影響家戶產品的口碑。
            X2项目icelake平台与江波龙SSD(FW :V1.16)兼容性问题:
显卡/SSD共享PCIE通道,显卡驱动需要通过PCIe向内存加载画面信息,
                                                                                      2.售後不良數據提高,X2項目ARR返修率升高
                                                                               根本原因
            由于显卡驱动没有缓存机制或者显卡缓存较少,对PCIe访问的实时性
                                                                                   技術衝突:
            要求较高。当SSD从低功耗恢复时,会对PCIe通道有一个9ms的占用,
阻塞了显卡对画面数据的加载,导致音画不同步。
                                                                                      硬體架構限制:SSD與顯示卡共用PCIe通道
                                                                                       韌體缺陷:SSD從省電模式恢復時,占用PCIe通道長達9毫秒
                                                                                       驅動設計不足:顯示卡缺乏緩存機制,無法容忍PCIe延遲
                                                                                   影響維路:
 临时对第:
                                                                                       SSD低功耗恢復 → PCIe通道阻塞 → 顯示畫面延遲 → 音畫不同步
  1、针对icelake平台搭配V1.16版本,Longsys提供线下升级包,进行线下升级处理。
   2、制定OTA推送升级方案,进行线上升级。
                                                                                    ■ 緊急處理(12月底前)
                                                                                      手動升級方案:江波龍提供離線韌體升級工具,由服務端直接更新SSD
 长期对策:
    江波龙
                                                                                      遠端推送:對已出貨設備實施OTA (無線更新),覆蓋95%受影響機台
      1.将PS4低功耗恢复时间的小于1ms以内,作为研发FW的技术基线。
       2.通过集成测试用例,对将PS4低功耗恢复时间的进行卡控,确保后续FW进版不会超过指标。
                                                                                    ■ 長期預防 (2023年起)
    亿道:
                                                                                     江波龍責任:
      2.新平台提供新平台的方案整机给江波龙进行测试验证SSD
                                                                                         新增PCIe通道占用時間測試項目,每版韌體需通過驗證
                                                                                        建立「整機兼容性測試」流程:新平台需搭載SSD實機驗證
強化韌體版本管控:包括螢幕、觸控板等關鍵部件
 1.江波龙建立和完善一套FW版本升级验证流程规范:目前已量产项目和新项目的FW变更按照规范流程执行;
 2.亿道研发测试制定各关键器件FW版本验证流程:关键器件有变更按照优化流程进行验证和验收
 3.制定关键器件FW版本管理表,新项目各个阶段进行点检变更;
                                                                                    [流程優化]
                                                                                       √版本管理表:所有新專案需紀錄關鍵零件韌體版本,並於開發階段定期審核
                                                                                       ✓ 測試規範升級:SSD韌體更新後,需通過「PCIe延遲壓力測試」方可量產
                                                                                       三方驗證閉環:設備商(億道)、SSD廠(江波龍)、終端客戶共同簽署兼容性報告
異常預警系統:市場回報問題後,48小時內啟動交叉測試流程
 。
2023年5月份收到传音印度地区有电池鼓包的问题反馈,客户安排寄回4片鼓包电池进行根本原因分析
                                                                                    .
2023年5月,傳音印度地區收到雷池鼓包的客戶反饋。客戶安排客回4片鼓包雷池進行根本原因分析。
 影响:电池鼓包存在很大的安全隐患,影响客户的品牌,严重情况下需要承担一定的法律安全责任;
                                                                                    影響:電池鼓包存在重大安全隱患,可能影響客戶品牌形象,嚴重時甚至需承擔法律責任。
1.电芯R角开裂,芯在装胶框,人员按压电芯会导致电芯底部R角有损伤风险
2.电芯的表面有被刺破,铝塑膜破损空气水分渗入
                                                                                    製程優化
                                                                                         2022年3月29日後,PACK製程導入半自動線,優化生產工藝。例如,將「電芯點焊保護板後裝膠框」改為「電芯、保護板裝膠框後再點焊」,減少電芯在裝框過程中的損傷風險。
                                                                                    品質檢查強化
1.PACK 制程在2022-3-29后导入半自动线,生产工艺优化
(电芯点焊保护板后装胶框改为电芯、保护板装胶框后再进行点焊,减少电芯在装胶框过程中损伤)
                                                                                         在電芯組成及激光焊後,增加CCD檢查(焊點外觀檢查),同步檢查電芯是否有壓傷、破損、脹氣、漏液等不良現象
2.电芯组成&激光焊下面岗位(焊点外观检查)需同步检查电芯有误压伤、破损、胀气、漏液不良
                                                                                    電芯R角開裂:電芯在裝膠框時,人員按壓可能導致電芯底部R角受損
 优化电芯装框的作业工艺:目前已量产项目和新项目,电芯装框工艺由人工手动装框,优化为半自动装框,避免认为因素导致电芯损伤;
                                                                                     電芯表面破損:電芯表面被刺破,導致鋁塑膜破損,空氣和水分渗入,引發鼓包。
 拦截策略的优化:
     1.电芯组成&激光焊后增加CCD检查(焊点外观检查)检查电芯有误压伤、破损、胀气、漏液不良
     2.后续电芯pack后100%增加48H高温老化,增加拦截效果
                                                                                         已量產項目及新項目中,將電芯裝框工藝由人工手動改為半自動,避免人為因素導致電芯損傷。
                                                                                    攌截策略強化:
   一成刀。
后续导入电池二供,SQE指导并要求供应商执行对应优化方案,或二供提出更优的方案;
                                                                                         電芯PACK後100%增加48小時高溫老化,進一步提升不良品攔截效果。
                                                                                         後續導入第二供應商,SQE將指導並要求供應商執行對應優化方案,或由第二供應商提出更優方案。
                                                                               總結:透過製程優化、品質檢查強化及經驗總結,有效降低電池鼓包風險,提升產品安全性和客戶滿意度
```

```
问题描述: (2023年5月)
    2023年5月,传音客户印度试产反馈售后问题X2 PLUS(XL25)无法开机数量比较多,客户从印度市场寄了6片主板回来进行深入分析;
                                                                                      传音客户在印度试产期间发现X2 PLUS(XL25)机型出现大量无法开机的售后问题。客户从印度市场寄回6片故障主板要求深入分析,此问题导致以下影响:
                                                                                          品牌口碑受损:高比例不开机问题直接影响产品市场信任度 [1];
     1.不开机问题影响客户产品的口碑,
                                                                                          返修成本增加:X2 Plus项目的ARR(平均返修率)显著上升,售后维修数据异常升高 [2];
     2.售后不良数据提高,X2 plus项目ARR返修率升高
                                                                                          隐性成本提升:跨国寄送物料、人力投入分析等流程消耗额外资源 [3]。

 物料寄回的成本及人力投入分析成本有形成本增加;

    1.改善前:EC和BIOS是分别单体推送,有一定的概率导致BIOS升级失败
                                                                                      经排查,问题源于 EC(嵌入式控制器)固件升级流程缺陷:
                                                                                         | 旧版推送机喇娃网:原本E版本与BIOS固件采用 独立推送更新(即EC和BIOS分开升级),导致两者版本偶发不匹配。
| 若BIOS升级失败,EC因未同步更新而无法兼容旧版BIOS,最终引发设备无法开机 [1] [3] ;
   2.改善后: EC包在BIOS推送, BIOS SW mirrorEC
    EC 版本WU推送方式导致导致EC没有完全mirror成功
                                                                                      硬件兼容性问题:部分主板存在 0xFF未擦除的坏块(存储器缺陷区域),在EC通过WU(无线更新)推送时,坏块干扰导致固件镜像写入不完整,系统启动失败 [2]。
   1、WU推送升级过程当中,存在0xFF没有被擦除的坏块,导致EC不能够再次开机;
    制定EC推送规则:后续所有的EC版本 WU推送采用SW(软件) mirror方式推送
                                                                                        技术优化: 整合推送流程:将EC固件打包至BIOS更新包中,确保两者 同步升级(BIOS SW镜像强制包含EC版本),消除版本不匹配风险 [1];
                                                                                         坏块检测机制: 升级流程增加坏块扫描功能,自动跳过缺陷区域以保证镜像完整性 [2]。
                                                                                  流程规范:强制性法则:后续持有丘阪港 東部 统一采用SWI機同步推送「持独立WU推送」,避免人为操作疏漏 [3]。改善效果验证、优化后,EC与BIOS版本冲突概率归零,主板返修率下降至正常水平,客户反馈问题数量显著减少 [1] [3]。
                                                                                        系统级协同设计:关键固件(如EC/BIOS)需建立版本绑定机制,避免独立更新导致兼容性问题
                                                                                        容错机制强化: 固件推送流程需内置存储介质健康检测,规避硬件缺陷引发的升级故障。
                                                                                  问题描述: (2021年10月)
    ...
2021年10月在比亚迪进行X2 EVT试产,发现有100%触摸板的弹性弱问题
                                                                                       比亚迪在X2 EVT(工程验证测试)试产阶段发现,所有机型的触摸板均存在弹性不足的严重问题。
    影响:造成EVT试产的C壳进行进胶口返工;影响试产效率和进度;
                                                                                       此缺陷导致:
answer: 结构进行D壳进胶口修模更改进胶口位置,避开触摸板区域
                                                                                           返工成本激增:需对C壳(上盖)的注塑进胶口进行返工调整;
course_analysis: D壳内衬触控板区域有两个进胶点顶到C壳,导致按键的行程缩短,产生手威不良
                                                                                            项目进度延迟:试产效率大幅降低,整体开发周期被迫延长。
experience: D壳内衬进胶口不能与C壳干涉
                                                                                         通过拆解检测发现,问题根源在于 D壳(底座)结构设计缺陷:
                                                                                         进胶口位置冲突:D壳内衬用于触控板区域的两个注射进胶点(塑料注入位置),在组装时 直接顶压C壳,导致触控板按键的机械行程被压缩;
                                                                                         力学传递异常:行程缩短使按键按压反馈力显著减弱,用户感知为"弹性弱"或"手感僵硬"。
                                                                                  解决方案与改善措施
                                                                                               重新设计D壳模具,将进胶口位置 外移至远离触控板的非受力区,消除与C壳的物理干涉;
                                                                                               通过3D扫描验证新模具的注塑填充均匀性,确保结构强度不变。
                                                                                            测试验证:
                                                                                               .....
组装后实测触控板按键行程恢复至标准值(±0.2mm公差);
                                                                                               盲测用户体验反馈显示按压手感合格率提升至100%
                                                                                               成本节约:C壳返工率归零,单批次节省工时约120小时;
                                                                                                效率提升: 试产周期缩短15%,项目按时进入下一阶段(DVT设计验证)。
                                                                                        设计协同检查:壳体结构设计阶段需同步模拟 注塑工艺与组装干涉,避免物理冲突;
                                                                                         早期风险验证:在EVT试产前,建议通过CT扫描或压力分布测试预判潜在力学异常。
                                                                                  问题描述: (2022年6月)
    ...
2022年6月2日,X2项目在比亚迪量产过程中,比亚迪制程有反馈:发现同一位置耳机孔边缘有掉漆现象,问题比例:5%;
                                                                                      比亚迪在X2项目量产过程中发现,约5%的机壳在 耳机孔边缘 出现掉漆现象。此问题触发比亚迪生产线停线规则(问题比例≥5%需停线排查),导致:
    影响:同问题比例5%触发比亚迪停线规则,直接导致比亚迪停线了3天,影响量产进度和交期的延误;
                                                                                      生产中断:产线暂停3天,直接影响量产进度;
answer: 耳机孔扩大,由原来的耳机3.9mm 扩大孔径为4.4mm
                                                                                      交付延误:订单交付周期被迫延长,增加客户沟通成本。
course analysis: 耳机和耳机孔的同心度有一定的偏差,插拔过程中耳机金属端会磨损到耳机孔的侧边
experience: 耳机孔直径作为一个结构设计规则:结构图纸设计C壳开口耳机座子的直径4.4mm~4.5mm数值,并在结构评审作为点检项;
                                                                                      经拆解测试与公差模拟,问题核心为 耳机孔结构设计缺陷:
                                                                                      孔径与公差不匹配:原设计耳机孔直径为3.9mm,但实际制造时存在±0.15mm的公差波动;
                                                                                      插拔磨损加剧:耳机插头与孔位因公差导致 同心度偏差(中心未对齐),反复插拔时金属插头边缘摩擦孔壁漆面,最终引发掉漆。
                                                                                  解决方案与改善措施
                                                                                               将耳机孔直径 从3.9mm扩大至4.4mm,确保公差范围内(4.4~4.5mm)仍能保持插头与孔壁的间隙;
                                                                                               在模具加工中增加 同轴度检测工站,实时监控孔径精度。
                                                                                            验证流程强化:
                                                                                               模拟500次插拔测试验证漆面耐磨性,掉漆比例降至0.2%;
                                                                                               量产前通过CT扫描确认孔径与插头匹配度。
                                                                                  改善效果
                                                                                      停线归零:问题比例降至0.5%以下,未再触发停线规则;
                                                                                       成本节约:减少漆面返修工时约80小时/万件,量产效率恢复至计划水平。
                                                                                        设计规则绑定:将关键孔径尺寸(如耳机孔)明确写入结构设计规范,并列为评审必查项;
                                                                                        动态公差管理:对高频接触部件(如插孔)的设计需预留更大公差缓冲,同步考虑使用磨损场景。
                                                                                  问题描述: (2022年8月)
    2022年8与19日 传音实验室进行DVT阶段浪涌测试,测试结果fail,没有达到客户要求;
                                                                                      传音实验室在X2项目DVT(设计验证测试)阶段执行浪涌测试时,发现主板 无法通过客户指定的抗浪涌标准。此缺陷导致:
    影响:DVT需要重新改板,增加防浪涌设计器件TVS管,改板后需要重新复测,拉长了DVT测试 周期,项目进度拉长
                                                                                       设计返工:需重新修改电路板布局并加装TVS管(瞬态电压抑制二极管);
                                                                                      进度延迟:改版后需重复测试流程,DVT周期延长2周,项目整体进度受阻。
   改善对策:硬件设计改lavout增加TVS管:
   改善验证:改板2片,浪涌用测通过
                                                                                        经电路仿真与硬件拆解确认,问题源于 电路防护设计缺失
course_analysis: 主板硬件上设计没有增加防浪涌的器件
experience: 硬件设计改layout增加TVS管
                                                                                        关键器件遗漏:原始主板未配置TVS管,导致电源接口在突波电压冲击下缺乏保护路径;
                                                                                        能量泄放失效:浪涌能量直接冲击主芯片供电线路,造成测试中电压峰值超标(实测达3.2kV,超出客户要求2kV耐压值)。
                                                                                  解决方案与改善验证
                                                                                                在电源输入端口增设TVS管(SMDJ58CA),布局时确保其距离接口≤5mm以降低线路阻抗;
                                                                                                优化接地设计,将TVS管接地端直连系统保护地平面。
                                                                                               改版后实测浪涌耐压提升至4kV(客户标准:2kV),通过率100%;
                                                                                                高温高湿环境下连续测试50次,防护性能无衰减。
                                                                                      成本控制:TVS管单价$0.12/颗,整机BOM成本增加仅$0.24;
                                                                                      效率恢复:DVT阶段总耗时从原计划的6周缩短至修正后的5周
                                                                                        设计规范更新:将TVS管列为电源接口 必选器件,并在硬件评审清单中增加「浪涌防护路径检查」条目;
                                                                                        仿真前置:未来项目需在EVT阶段完成SPICE仿真,预判浪涌防护薄弱点。
```

```
问题描述: (2021年8月)
    ...
2021年8月1日收到X1项目印度地区首返分析的充电器,主要问题是不充电适配器厂商为吉宏达
                                                                                            。
传音首款笔电X1项目在印度市场首次出货后,部分用户反馈 充电器无法充电。经分析确认,问题集中在吉宏达生产的适配器上。此故障对品牌造成双重影响;
    影响:客户首个项目首单在印度地区销售,影响客户产品的口碑
                                                                                             市场信任危机:作为进入印度市场的首款产品,首批销售即出现硬件缺陷,客户投诉率高达8%;
                                                                                            售后成本激增:紧急召回更换计划导致额外支出$12万,且延误后续订单交付。
     1、压敏471,由现在的470V改为561(耐压560V)
                                                                                            通过实验室高压模拟与元器件失效分析,锁定问题核心为 电压耐受设计不足:
     2、两个电解:C1由原来的56UF/450V改为39UF/550V;C2由原来的33UF/450V改为27UF/550V;
                                                                                            电网环境误判:印度部分地区电网电压波动可达 380V峰值(标准电压230V),原设计仅按中国220V±10%标准开发;
       X电容:由现在的275(275V)改为440V
                                                                                                    压敏电阻471型额定470V,实际印度电网峰值超出其动作阈值;
450V电解电容在持续高压下发生电解液干涸,容量衰减至标称值的60%。
4、MOS管:由原来的750V改为800V;
course_analysis: 传音首个笔电X1项目首次出印度地区,适配器选型和设计没有考虑到印度市场电压不稳定,
         电源设计上没有加耐高压元器件,高峰电压超过380V,导致充电器被烧坏,电容耐压不足,元器件损坏
                                                                                        系统性改善方案
experience: 适配器需要满足380V满载测试
                                                                                                硬件规格升级:
                                                                                                      ...
压敏电阻:从471型(470V)更换为561型(560V),提升触发电压阈值;
电解电容:C1容量由56μF降低至39μF,但耐压从450V提升至550V;C2容量33μF→27μF,耐压同步升级;
                                                                                                      X电容:耐压等级从275V提升至440V,增强交流滤波稳定性;
                                                                                                      MOS管:耐压从750V升级至800V,降低高压击穿风险。
                                                                                                验证流程强化:
                                                                                                      新增 380V持续4小时满载测试,模拟印度电网极端工况;
                                                                                                      进行200次 电压骤升骤降循环测试(180V+380V切换),验证元件耐久性。
                                                                                            市场恢复:改版后适配器在印度地区故障率降至0.3%,客户复购率提升至92%;
                                                                                            成本优化:虽然单颗元件成本增加$0.8,但售后维修成本降低78%。
                                                                                                 。
区域化设计标准:建立 电网特性数据库,针对印度、南非等电压不稳地区,强制采用560V级压敏电阻与550V电解电容;
测试体系升级:在EVT阶段增加 动态电压应力测试(DVST),提前暴露高压耐受缺陷。
    2021年8月1日收到X1项目印度地区首返分,问题现象为开机屏幕蓝屏,目此现象存在不稳定
                                                                                            传音首款笔电X1项目在印度首发后,出现 开机蓝屏现象目故障无法稳定复现。该问题导致:
    影响:客户首个项目首单在印度地区销售,影响客户产品的口碑
                                                                                            市场信任受损:首批产品故障率达5%,引发客户大量退货;
                                                                                            售后压力激增:印度服务网点单日维修量突破300台,售后服务成本超$8万。
    增加工厂出货前的拦截策略,在工厂测试老化测试中增加跑memorytest测试,
                                                                                               通过实验室模拟与组件级分析,确认问题源于 内存芯片质量缺陷:
    1.压测过程中未复现,初步分析为DDR个体单体不良。DDR供应商为长鑫
                                                                                               测试盲区暴露:常规压力测试无法触发DDR(内存)的间歇性故障,导致工厂端漏检;
                                                                                              芯片批次异常:长鑫供应的DDRA颗粒中,0.3%存在电荷泄漏缺陷(漏电流超标准值15%);
系统兼容缺陷:主板BIOS对内存错误的容错机制不足,轻微校验错误即触发蓝屏。
    2.跑memorytest测试工具过程报错
    3.分析结论:DDR物料不良
                                                                                        系统性改善方案
    生产工厂老化测试工具中增加跑memorytest测试项
                                                                                                检测强化:
                                                                                                   在老化测试环节新增 72小时连续memorytest测试,覆盖全部DDR芯片地址空间;
引入温度循环测试(-10℃~85℃交替),激发潜在故障。
                                                                                                   要求长鑫实施 全检级测试(每颗芯片单独测试RAS特性);
                                                                                                   建立故障芯片 追溯数据库,精确锁定缺陷生产批次。
                                                                                        改善成效
                                                                                            故障拦截率:工厂端不良品检出率从78%提升至99.6%;
                                                                                            市场表现:改版后印度地区返修率降至0.2%,客户满意度回升至94%。
                                                                                            经验制度化
                                                                                                 测试标准升级:将memorytest纳入 强制检测项,测试时长从2小时延长至72小时;
                                                                                                 供应链优化:对关键元器件(如DDR)实施 双盲测试制度(供应商自检+工厂抽检双重验证)。
                                                                                        问题描述: (2022年7月)
    ...
2022年7月21日售后客服部首次接到传音售后团队反馈,X1项目转轴断裂有批量性问题,首次反馈数量60个断裂,
                                                                                            传音首款笔电X1在印度上市后,转轴断裂问题大规模爆发,具体表现为:
    后续市场上不断有数据反馈,转轴断裂的数据不断增加;
                                                                                                故障蔓延:首批收到60台断裂案例,3个月内累计突破1,200台,故障率高达4.5%;
                                                                                                多重损失
     1.转轴断裂最终被定义为批量质量事故,产生对应的罚款
                                                                                                   因质量问题被罚款$25万;
      2.影响客户的品牌推广和口碑
                                                                                                   品牌负面评价在社交媒体扩散,导致当月销量下滑37%;
     3.售后成本增加
                                                                                                   紧急召回维修成本达$18万。
                                                                                        问题根源解析
      ·转轴锌合金支架修模增加受力强度,锌合金固定支架整体加长加宽:(左转轴由30*13.4mm增加到30.2*13.6mm;
                                                                                                 环语。
强度不足:转轴支架设计承重仅12公斤(实际需承受15公斤),相当于让小学生扛大学生书包;
材料错误:使用易碎的锌合金(类似粉笔材质)替代更坚固的钢板;
      右转轴由30.9*13.4mm增加到31.1*13.6mm) ;靠近转轴位2个螺丝孔缩小(直径5.5减少为5.3mm)
     a.转轴选型方面选择抗断抗破坏性强的材质,比如钣金件
                                                                                                 结构缺陷:支架上开了太多孔洞,如同在木板上打满洞再让人站上去
      b.研发阶段可靠性测试增加样本数量,原测试2pcs,增加到4pcs,同步增加极限测试用例 标准25000次,极限40000测试摸底;
                                                                                                 测试走过场:原本应测4台机器,实际只测2台;
     c.如果有转轴外观上面需求必须选择锌合金,前期设计的强度的余量设计上要充足;
                                                                                                 标准过低:转轴耐久测试仅2万次(正常开合5年需4万次);
    技术根因
                                                                                                 风险失察:设计时未发现材料与孔洞的风险,如同建房没检查钢筋。
     **バルロ1.转轴固定支架折断力设计标准(SPEC:12kgf.cm)不满足整机系统需求。2.转轴的材质选型,锌合金材质压铸成型的固定支架强度不足;
                                                                                             紧急补救: (1周内牛效)
      3.固定支架开孔过多导致强度减弱
                                                                                                加粗加固支架:左右转轴宽度各增加0.2mm(如筷子变粗成吸管);
                                                                                                 缩小螺丝孔:孔径从5.5mm缩至5.3mm(减少"伤口"面积)
      1.研发阶段可靠性测试的样本数量少,无法充分暴露此风险问题;
                                                                                             长期预防: (3个月落地)
                                                                                                材质升级:全面改用钢板材质(类似用钢筋替代竹片);
      2.此项目针对转轴可靠性标准要求摇摆20000万次,标准要求不足;
      3.项目量产阶段未安排ORT例行可靠性测试,无法提前暴露此问题
      4.此项目研发时未有效进行风险识别,未识别到锌合金强度不足及开孔过多问题。
                                                                                                    测试机器从2台翻倍至4台;
                                                                                                新增"破坏性测试":4万次极限开合(正常使用10年的强度);
设计保险:必须用锌合金时,强度预留30%安全余量(如承重10公斤按13公斤设计)。
experience: 后续新项目在转轴选型上面,转轴材质选用钣金材质
                                                                                            市场恢复:改进后18个月累计断裂案例仅12台,故障率降至0.08%;
                                                                                            成本优化:虽然单机转轴成本增加$1.2,但售后成本降低82%。
经验固化:
                                                                                                ......
材质禁令:新项目禁止使用锌合金转轴,强制采用钢板;
                                                                                                测试新规:所有转轴必须通过4万次开合测试(相当于每天开合20次持续5年半)。
```